

Ministerio de Cultura y Educación Universidad Nacional de San Luis Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias Departamento: Ingeniería Area: Electrónica

(Programa del año 2011) (Programa en trámite de aprobación) (Presentado el 22/10/2011 17:24:16)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan Año	Período
Física Electrónica y Dispositivos	In conjunto Electrónico	2011	1° cuatrimestre
Semiconductores	Ingeniería Electrónica	2011	1 cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
OLIVA, ARISTOBULO ALBERTO	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs
TRIMBOLI, ROBERTO DANIEL	Responsable de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
Hs	1 Hs	2 Hs	2 Hs	5 Hs

Tipificación	Periodo	
B - Teoria con prácticas de aula y laboratorio	1° Cuatrimestre	

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
16/03/2011	24/06/2011	15	75

IV - Fundamentación

La tecnologia del estado solido , produjo grandes cambios en las ultimas decadas, soteniendo y construyendo el amplio campo de la electronica, creando nuevas oportunidades y retos para el ingeniero electronico.

Actualmente es mas difícil entender y diseñar un circuito sin conocer en detalle el funcionamiento de los dispositivos que forman parte del mismo.

Las nuevas tecnologías industriales y de investigación, se basan en productos semiconductores, es por esto que el conocimiento de sus fundamentos posibilitan un completo análisis y aplicación de los dispositivos electrónicos que será una herramienta fundamental para el futuro ingeniero en electrónica

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Comprender los principios de la física moderna, tendientes a interpretar el comportamiento y funcionamiento de los dispositivos electrónicos

Analizar la generación y el funcionamiento de partículas cargadas eléctricamente en diferentes medios físicos.

Adquirir conocimientos de las junturas semiconductores en todas sus formas , como elementos fundamentales de la microelectrónica.

Conocer e interpretar las características operativas y tecnologías de fabricación de los dispositivos electrónicos semiconductores

Obtener la aptitud para comprender los dispositivos de la tecnología actual y que en el futuro se produzcan

VI - Contenidos

UNIDAD TEMATICA 1: CONCEPTOS DE FISICA MODERNA, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

Partículas y campos. Dispersión de partículas en cristales. Partículas y paquetes de ondas. Principio de incertidumbre de Heisemberg para la posición y el momento. Ejemplos del principio de Heisemberg. Relación de incertidumbre para el tiempo y la energía. Estados estacionarios y el campo de materia. Función de onda y densidad de probabilidad. Dualidad onda – partícula. Efecto fotoeléctrico. Radiación del cuerpo negro. Modelo atómico de Bohr. Ecuación del Schrödinger. Principio de exclusión de Pauli. Configuración electrónica de los elementos. Partícula libre. Pared de potencial. Caja de potencial. Pozo de potencial. Partículas en un potencial general. Penetración de una barrera de potencial.

UNIDAD TEMATICA 2: FUNDAMENTOS DE LOS SEMICONDUCTORES I

Estructura cristalina. Ligadura covalente del C, Si y Ge. Rotura de ligaduras. Electrones de conducción y lagunas. Localización en el espacio de electrones y lagunas. Otras partículas libres del sólido cristalino. El concepto de la masa efectiva. Proceso de la conducción. Otros procesos electrónicos en los semiconductores (Hall, Inyección, Recombinacion, Difusión). Bandas de energía. Bandas de energía en el C, Si y Ge. Metales, aisladores y semiconductores.

UNIDAD TEMATICA 3: FUNDAMENTOS DE LOS SEMICONDUCTORES II

Distribución de los electrones en las bandas. Funciones de distribución. Distribución de Maxwell – Botzmann para partículas que no interaccionan entre si. Distribución de Fermi – Dirac para partículas que interaccionan entre si. Concentración de electrones y lagunas en las bandas de conducción y de valencia. Relación de Einstein.

UNIDAD TEMATICA 4: FUNDAMENTOS DE LOS SEMICONDUCTORES III

Flujo de portadores de carga. Inyección de portadores minoritarios. Recombinación de excesos de portadores. Difusión. Ecuación de la continuidad. Tiempo de recombinación y longitud de difusión.

Inyección estacionaria de portadores. Combinación de efectos: Difusión, corrimiento y recombinación. Tiempo y longitud de relajación dieléctrica.

UNIDAD TEMATICA 5: FISICA DE LAS JUNTURAS P - N

Juntura p-n. La juntura p-n en equilibrio. Diagramas de energía. La juntura p-n fuera del equilibrio. Corriente en la juntura p-n con polarizacion directa. Corriente de saturación inversa. Distribución de las corrientes. Nota sobre la neutralidad eléctrica. El diodo real. Capacidades de transición y de difusión. Dinámica de los diodos de juntura. Dinámica de los excesos de portadores minoritarios. Transitorio de conexión y de desconexión. Dinámica de las cargas almacenadas en la zona de carga espacial. Diodos comerciales: Interpretación de la información de los manuales.

UNIDAD TEMATICA 6: TRANSISTORES BIPOLARES

Estructura física y modos de operación. Diagramas de energía. Concentración de portadores. Transistores pnp y npn. Símbolos y convenciones de circuitos. Representación grafica de curvas características de transistores. El transistor como amplificador. El transistor con señales fuertes, Modelo Ebers-Moll. Corrientes en el transistor. características de entrada, salida y transferencia. El transistor en conmutación dinámica. Inyección directa. Inyección inversa. Comportamiento del transistor en la zona activa. EL transistor en saturación. Cargas almacenadas en las zonas de carga espacial de las junturas. Transistores comerciales: Interpretación de la información de los manuales.

UNIDAD TEMATICA 7: TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

Estructura y operación física del MOSFET del tipo de enriquecimiento. Curvas características de tensión Vs. Corriente del MOSFET de enriquecimiento. El MOSFET del tipo de agotamiento. El MOSFET como amplificador. Capacitancias internas del MOSFET y modelo para alta frecuencia. Transistor de unión de efecto de campo JFET. Dispositivos de arseniuro de galio (GaAs) El MESFET. Interpretación de la información de los manuales.

UNIDAD TEMATICA 8: SEMICONDUCTORES ESPECIALES

Diodos especiales (Túnel, inverso, LED, Zener, Schottky). Diodo láser. Microondas en el estado sólido. Diodos IMPATT. Diodos de efecto GUNN. Rectificador controlado de silicio (SCR). Fototiristor (LASCR). Diac. Transistor unijuntura. Triac. IGBT. Interpretación de la información de manuales de los fabricantes.

UNIDAD TEMATICA 9: TECNOLOGIA DEL ESTADO SOLIDO Y FABRICACION DE LOS CI'S

Obtención del silicio monocristalino. Refinación. Oxidación. Difusión. Epitaxia. Litografía. Tecnología Planar. Circuitos

integrados. Procesos de integración en escala muy grande. Distribución en un chip de VLSI.

UNIDAD TEMATICA 10: VALVULAS GASEOSAS - TUBOS DE VACIO

Válvulas de vacío. Diodos de vacío. Triodos de vacío. Tetrodos de vacío. Pentodos y tubos de potencia de haz. Tubo de rayos catódicos. Válvula de vacío de alta potencia.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Resolucion de problemas correspondientes a las unidades dictadas

Unidad Nº 1: Conceptos de fisica moderna

Efecto fotoelectrico - Radiacion del cuerpo negro - Modelo del atomo de Bohr - Barrera y pozo depotencial

Unidad Nº 2: Caracteristicas de los semiconductores

Electrones y huecos en los semiconductores - Bandas de energia - Masas efectivas - Densidad de estados - Funciones de distribucion de los portadores - Densidad de portadores

Unidad N° 3: Transporte de Portadores

Transporte de portadores por corrimiento - Conduccion - Transporte de portadores por difusion - Corriente total

Unidad Nº 4: Junturas p-n

Determinacion de los parametros electostaticos de los diodos - Calculo de las corrientes en los diodos - Determinacion de capacidades en los diodos

Unidad N° 5: Transistores bipolares y unipolares

Determinación de los parametros de los transistores BJT y MOSFET Calculo delas corrientes y características de funcionamiento

VIII - Regimen de Aprobación

No se aceptan alumnos que no estén en condiciones de regulares.

Para obtener la regularidad y poder rendir el examen final como alumno regular será necesario:

- -Asistencia al 80 % de las clases
- -Haber aprobado el 100% de los Trabajos Prácticos.
- -Haber aprobado la totalidad de los exámenes parciales.

Se tomarán 2 parciales, a lo largo del desarrollo de los contenidos del cuatrimestre.

-Los alumnos tendrán derecho a un máximo de una recuperacion de cada parcial, caso contrario quedará libre.

IX - Bibliografía Básica

- [1] Física Alonso Finn Ed. Addison Wesley
- [2] Fundamentos de microelectronica,nanoelectronica y fotonica -Albella Martin J.M. -Martinez Duart J.M.-Ed. Pearson Prentice Hall, 2006.
- [3] Electrónica del estado sólido Angel Tremosa Ed. Marymar, 1980.
- [4] Dispositivos semiconductores Jasprit Singh Ed. Mc Graw Hill, 1997.
- [5] Física básica de semiconductores Robles Viejo, Fco. Romero Colomer Ed. Paraninfo, 1993.
- [6] Circuitos microelectronicos Sedra / Smith Ed. Oxford, 1999. University Press

X - Bibliografia Complementaria

- [1] Feynmam Física Vol III Mecánica cuantica Richard P. Feynman Ed. Fondo Educativo Interamericano
- [2] Física Electrónica y microelectrónica Luis Rosado -01 ed., 1987
- [3] Física Electrónica Hemenway
- [4] Microelectrónica Millman, 1995.
- [5] Dispositivos electrónicos Floyd Ed. Limusa, 1999.

XI - Resumen de Objetivos	
Se pretende que los alumnos ,al final o	del curso, adquieran la capacidad para comprender el funcionamiento y las
caracteristicas de los dispositivos sem profesional.	iconductores para seleccionarlos y utilizarlos adecuadamente en su futura actividad
WILL D. LLD.	
XII - Resumen del Programa	
•	derna : Mecánica cuantica , Estadística termodinámica.
	ores : Cristales, Bandas de Energía, Densidad de estados, Densidad, distribución y
transporte de portadores, Generación	•
	is de los diodos, Polarizacion y corrientes en el diodo de juntura, Fotodiodos y
dispositivos opto electrónicos, Celdas	solares.
IV) Transistores Bipolares	
V) Transistores de Efecto de Campo (JFET Y MOSFET)
VI) Otros dispositivos semiconductor	es
VII) Tecnologías de fabricación del es	stado sólido y circuitos integrados
XIII - Imprevistos	
XIV - Otros	
EI EVA	CIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA
ELEVAC	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	

[6] Microelectronics Devides and Circuits – Clifton G. Fonstad – Ed. Mc Graw Hill

[7] Paginas Web indicadas en clase.